

## ВЛИЯНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СПЕКТРОВ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ $n$ -GaAs

В. В. Криволапчук, Н. К. Полетаев, Л. М. Федоров

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021, Санкт-Петербург, Россия

(Получена 9 августа 1993 г. Принята к печати 30 августа 1993 г.)

В образцах  $n$ -GaAs исследовались низкотемпературные спектры краевой фотолюминесценции от интенсивности возбуждения, в области малых мощностей накачки, при стационарном и импульсном возбуждении. Показано, что характерные особенности спектров краевой фотолюминесценции зависят от концентрации метастабильных состояний, захватывающих неосновные носители.

В предыдущих работах [<sup>1, 2</sup>] мы исследовали кинетику затухания краевой люминесценции GaAs и показали, что затухание фотолюминесценции (ФЛ) характеризуется аномально длительными временами ( $t > 10^{-6}$  с) и это связано с метастабильными центрами, захватывающими дырки. Было показано, что важную роль в формировании задержанных спектров связанных экситонов (рис. 1) играют долгоживущие свободные электроны, которые обусловлены существованием дырок в метастабильных состояниях.

Цель настоящей работы — выяснение характера влияния метастабильных состояний на формирование стационарных спектров низкотемпературной краевой люминесценции GaAs.

Большая часть экспериментов проводилась на кристаллах  $n$ -GaAs, представляющих собой эпитаксиальные слои толщиной 10—100 мкм, выращенных методом газофазной эпитаксии (VPE) на полуизолирующих,  $p^+$ - или  $n^+$ -подложках. Использовались образцы с различной концентрацией остаточных примесей  $N_d - N_a < 10^{16} \text{ см}^{-3}$ , подвижностью основных носителей 9000—109 000 см<sup>2</sup>/В·с при температурах 300 и 77 К соответственно. В наиболее чистых слоях  $n$ -GaAs концентрация остаточной примеси составляла  $N_d - N_a < 10^{14} \text{ см}^{-3}$ .

Низкотемпературный спектр краевой люминесценции GaAs хорошо известен. Для слоев с  $N_d - N_a < 10^{15} \text{ см}^{-3}$  он содержит линии свободных экситонов: верхнюю (UPB,  $E = 1.5153$  эВ) и нижнюю (LPB,  $E = 1.5148$  эВ) поляритонные ветви, линию ( $D_0^0, x$ ) ( $E = 1.5141$  эВ) экситона, связанного на нейтральном доноре и линию с энергией  $E = 1.5133$  эВ. Последняя линия люминесценции приписывается разными авторами либо переходу ( $D_0, h$ ) — свободная дырка — нейтральный донор ( $D^0$ ) [<sup>3</sup>], либо аннигиляции комплекса ( $D^+, x$ ) — экситона, на ионизированном мелком доноре ( $D^+$ ) [<sup>4</sup>]. Оба вышеуказанных процесса характеризуются практически одинаковой энергией перехода, а центры имеют одинаковую электронную конфигурацию  $\{(+, e), (h)\}$ , что в общем случае затрудняет идентификацию этой линии излучения. Идентификацию линии  $E = 1.5133$  эВ следует проводить отдельно на каждом образце [<sup>3</sup>] по исследованию формы контура линии [<sup>4</sup>], температурной зависимости ее формы и

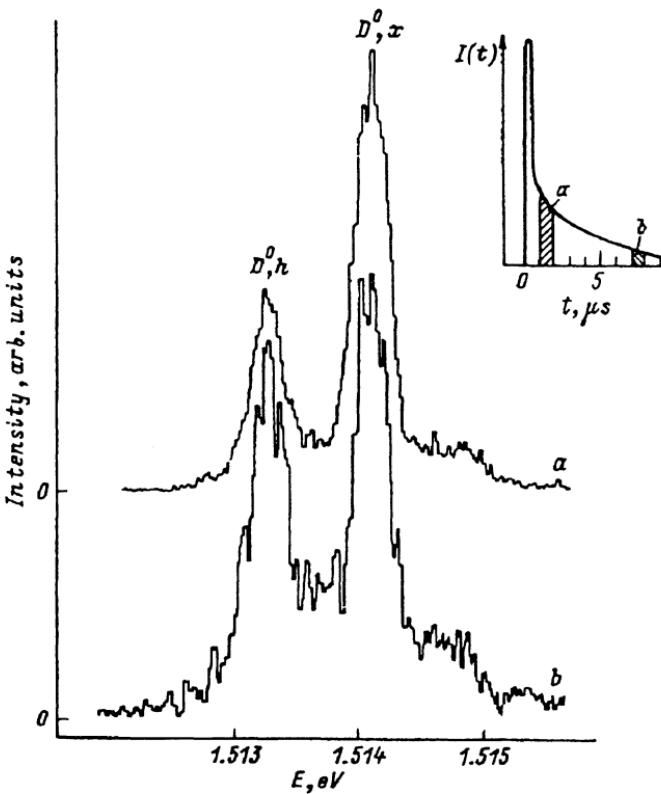


Рис. 1. Спектры образца 1-го типа во временных окнах после окончания импульса. На вставках — положение временных окон.

интенсивности, а также по измерению спектра возбуждения этой линии [3]. В образцах  $n$ -типа с малой степенью компенсации эта линия, как правило, приписывается переходу ( $D^0, h$ ) [3]. При увеличении степени компенсации мелкими акцепторами в силу появления дополнительного канала перехода электронов с нейтральных доноров на мелкий акцептор ( $D^+ + e, A \rightarrow D^+, A^0$ ) возрастает количество заряженных доноров ( $D^+$ ) и в спектре появляется линия ( $E = 1.512$  эВ) экситона, связанного на нейтральном акцепторе ( $A^0, x$ ).

При слабой средней мощности импульсного возбуждения спектр фотолюминесценции в момент импульса возбуждения ( $t = t_0$ ) идентичен стационарному спектру, полученному при такой же мощности ( $W_0$ ) непрерывного возбуждения. Кроме того, следует учесть, что при импульсном возбуждении наблюдается долговременная кинетика затухания линий  $D^0, x$  и  $D^0, h$  (рис. 2) [1, 5]. Видно, что время распада этих состояний различно. Это находит отражение в соотношении интенсивностей линий  $D^0, x$  и  $D^0, h$  в задержанных спектрах, измеренных с различной временной задержкой  $\Delta t$  после окончания импульса возбуждения (рис. 1). Заметим, что для формирования в задержанных спектрах линии  $D^0, h$  требуется только высвобождение дырок из метастабильных состояний, в то время как для формирования в задержанных спектрах линии связанного экситона  $D^0, x$  необходимо также наличие заметной концентрации долгоживущих свободных электронов  $\delta n$  [2, 5]. Так как вероятность образования экситона и, следовательно, интенсивность линии ( $D^0, x$ ) непосредственно связана с наличием электронов в зоне, а вероятность перехода ( $D^0, h$ ) и интенсивность соответствующей линии при неизменной концентрации нейт-

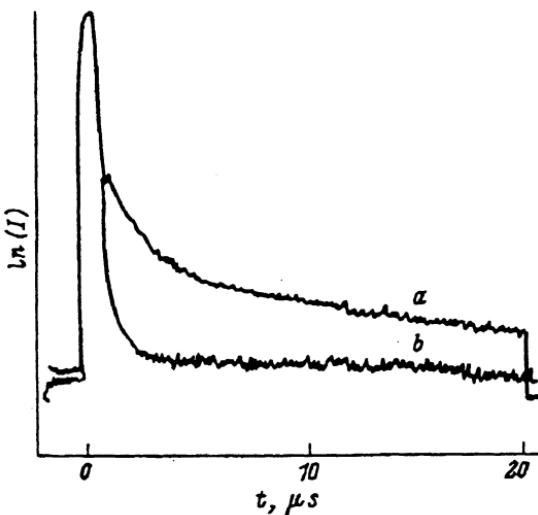


Рис. 2. Кинетика затухания краевой люминесценции после окончания импульса возбуждения. Сигналы нормированы на начало затухания (точка  $P$ ).  $a$  — образец 1-го типа,  $b$  — образец 2-го типа.

ральных доноров ( $N_d = \text{const}$ ) остается постоянной, в качестве меры, характеризующей вклад долгоживущих свободных электронов в формировании линии  $D^0, x$ , может использоваться отношение интенсивностей линий  $\eta = I(D^0, x)/I(D^0, h)$  в задержанных спектрах. Очевидно, что в отсутствие возбуждения по мере опустошения дырочных ловушек в этом случае уменьшается число электронов и, следовательно, уменьшается величина  $\eta$ , что и наблюдается в спектрах, полученных при разных временах задержки. Следует ожидать, что, поскольку следствием существования метастабильных дырочных состояний является присутствие электронов в зоне проводимости, концентрация  $\delta n - n_1$  будет давать вклад в концентрацию электронов в зоне проводимости при стационарном возбуждении и, следовательно, проявляться в спектрах стационарной фотolumинесценции.

В дальнейшем мы будем следить за отношением  $\eta = I(D^0, x)/I(D^0, h)$  в стационарных спектрах. Спектры люминесценции ( $T = 2\text{K}$ ) некоторых исследовавшихся образцов  $n$ -GaAs при фиксированном слабом ( $W_0 < 1\text{Вт}/\text{см}^2$ ) стационарном возбуждении Не — Не-лазером ( $h\omega_0 = 1.96$  эВ) приведены на рис. 3. Зависимость  $\eta = \eta(W_{ex})$  для различных образцов GaAs от интенсивности возбуждения приведена на рис. 4. Важным для понимания обстоятельством является наличие семейства кривых  $\eta(W_{ex})$ , среди которых можно выделить зависимость двух типов: 1 — кривые с насыщением и 2 — кривые с монотонно увеличивающимся отношением  $\eta$ . Следует заметить, что существует однозначная корреляция между типом зависимости  $\eta$  для стационарных спектров и характером затухания фотolumинесценции: зависимость 1-го типа имеет образцы с аномально длительным затуханием, а зависимость 2-го типа наблюдается в образцах, у которых отсутствует медленный хвост затухания ФЛ.

Рассмотрим вначале причины существования различных значений  $\eta$  в различных образцах GaAs при фиксированной интенсивности возбуждения. Как видно из рис. 3,  $b$ ,  $d$ , в образцах 1-го типа при малых интенсивностях возбуждения доминирует линия  $D^0, x$ . Заметим, что в пределе (при уменьшении интенсивности возбуждения) форма спектра и величина  $\eta$  стремятся к параметрам задержанных спектров. Это указывает на преобладание свободных

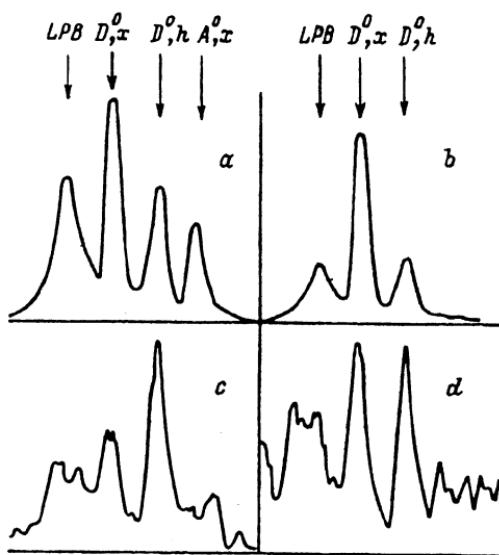


Рис. 3. Спектры краевой люминесценции GaAs. *b*, *d* — образцы 1-го типа; *a*, *c* — образцы 2-го типа; *a*, *b* — интенсивность возбуждения  $0.5 \text{ Вт}/\text{см}^2$ ; *c*, *d* — интенсивность возбуждения  $0.002 \text{ Вт}/\text{см}^2$  (спектры *c*, *d* приведены в слаженном виде).

электронов, которые совместно с дырками поставляемыми метастабильными состояниями образуют экситоны. В спектрах ФЛ образцов 2-го типа при малой интенсивности возбуждения интенсивность линии ( $D^0$ , *x*) мала, и, кроме того, в этих образцах присутствует линия ( $A^0$ , *x*) (рис. 3, *a*, *c*), отвечающая экситону, связанному на нейтральном акцепторе. Это свидетельствует о заметной степени компенсации этих образцов мелкими акцепторами и большей концентрации ионизованных доноров ( $D^+$ ). В результате концентрация свободных электронов в зоне проводимости кристаллов 2-го типа будет существенно меньше. Уменьшение концентрации свободных электронов в образцах 2-го типа обусловлено двумя факторами: во-первых, увеличением захвата электронов на мелкие заряженные доноры ( $D^+$ ), концентрация которых велика, и, во-вторых, уменьшением числа дырок, захваченных в метастабильные состояния вследствие образования канала захвата дырок в состояния мелких акцепторов. При импульсном возбуждении это находит отражение в уменьшении величины  $B$  ( $W_{ex}$ , *t*), которая является мерой заселенности метастабильных состояний [2]. А результатом этих двух взаимосвязанных процессов концентрация электронов в зоне проводимости может меняться в широких пределах, что находит отражение в спектрах ФЛ. Если, например, компенсация достигает значительной степени, то существует много ионизованных доноров, большинство электронов из зоны проводимости захватываются на них и это приводит к значительному сужению ка-

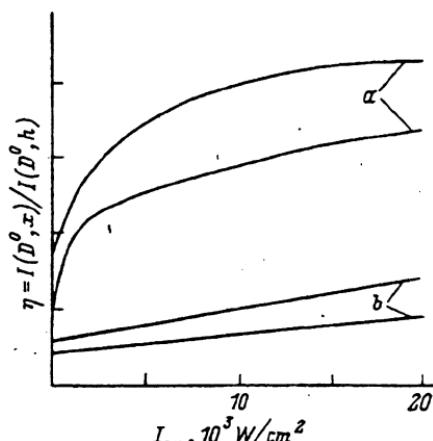


Рис. 4. Зависимости отношений интенсивностей линий  $D^0$ , *x* и  $D^0$ , *h* ( $\eta$ ) от интенсивности возбуждающего света ( $I_{ex}$ ); *a* — образцы 1-го типа, *b* — образцы 2-го типа.

нала образования состояний ( $D^0$ ,  $x$ ). Этим и объясняется различная величина  $\eta$  в разных образцах при одинаковом уровне возбуждения.

Зависимость от интенсивности также отражает заселенность различных состояний. Действительно, поскольку концентрация избыточных электронов связана с заселенностью метастабильных состояний, поскольку отношение  $\eta$  должно зависеть от интенсивности возбуждения. При минимальных уровнях возбуждения, когда дырочные метастабильные центры не заполнены, отношение должно быть минимально и по мере увеличения  $W_{ex}$  увеличиваться, достигая насыщения (рис. 4, a). Увеличение  $W_{ex}$  приводит к дальнейшему росту концентрации дырок на ловушках, а значит, и к росту концентрации электронов в зоне проводимости, что влечет за собой образование экситонов и, следовательно, увеличение  $\eta$ . Существование двух типов кривых  $\eta$  ( $W_{ex}$ ) связано с разной концентрацией свободных электронов в образцах 1-го и 2-го типов. Из анализа кинетических уравнений можно сделать вывод, что в случае кристаллов 2-го типа канал рекомбинации через состояния мелких заряженных доноров и акцепторов в диапазоне малых интенсивностей возбуждения ( $0.001 < W_{ex} < 0.5 \text{ Вт}/\text{см}^2$ ) не может быть насыщенным и зависимость отношения интенсивностей линий  $\eta = \eta$  ( $W_{ex}$ ) должна быть линейной (рис. 4, b). В случае кристаллов 1-го типа, в которых значительную роль в процессах кинетики носителей играют метастабильные состояния, корректный анализ провести сложно. Однако можно ожидать, что при столь малых интенсивностях возбуждения в меру меньшей эффективности распада состояний ( $D^0$ ,  $x$ ) и ( $D^0$ ,  $h$ ) (он ограничен медленной поставкой носителей из метастабильных состояний [1]  $\tau = 10^{-6} \text{ с}$ ) возможно насыщение каналов рекомбинации (рис. 4, a).

Таким образом, метастабильные состояния, захватывающие неосновные носители в  $n = \text{GaAs}$ , являются источником долгоживущих электронов в зоне и в результате оказывают влияние на формирование спектров стационарной краевой фотолюминесценции. Кроме того, необходимо отметить, что измерение отношения интенсивностей линий  $\eta = I(D^0, x)/I(D^0, h)$  при малых ( $W_{ex} < 0.05 \text{ Вт}/\text{см}^2$ ) интенсивностях возбуждения может служить качественным критерием сравнительной оценки степени компенсации в образцах с низким содержанием остаточных примесей ( $< 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ), измерения другими методами в которых затруднены.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] А. В. Акимов, А. А. Каплянский, В. В. Криволапчук, Е. С. Москаленко. Письма ЖЭТФ, 46, 35 (1987).
- [2] А. В. Акимов, Ю. В. Жиляев, В. В. Криволапчук, Н. К. Полетаев, В. Г. Шофман. ФТП, 25, 713 (1991).
- [3] U. Heim, P. Hiesenger. Phys. St. Sol. (b), 66, 461 (1974).
- [4] E. H. Bogardus, H. B. Bebb. Phys. Rev., 176, 993 (1968).
- [5] А. В. Акимов, В. В. Криволапчук, Н. К. Полетаев, В. Г. Шофман. ФТП, 27, 310 (1993).

Редактор В. В. Чалдышев